PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-342629

(43) Date of publication of application: 24.12.1993

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number : 04-143963

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

04.06.1992

(72)Inventor: MIYAUCHI YASUSHI

TERAO MOTOYASU

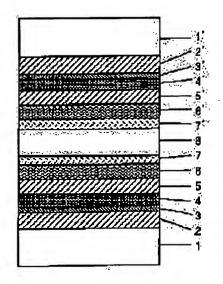
OKAMINE SHIGENORI

(54) INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a method for carrying out initialization in a short time in a magnetic disk with a recording film capable of recording information by irradiation with energy beams.

CONSTITUTION: An auxiliary layer 3 liable to crystallize is formed in contact with a recording film 4. When the temp. of the auxiliary layer 3 is increased by irradiation with laser light or flash light, many crystal nuclei are formed in the layer 3. When the temp. is further increased, the crystal nuclei begin to grow, and when a crystallized region reaches the interface between the layer 3 and the recording film 4, the film 4 begins to crystallize. As a result, the entire surface of a disk can be precrystallized by a smaller number of repetitions of irradiation with light than the conventional number in a short time.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.06.1999

[Date of sending the examiner's decision of

12.06.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than, the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出類公開番号

特開平5-342629

(43)公開日 平成5年(1993)12月24日

(51)Int.CL5

G11B 7/24

淺別記号

5 3 6 G 7215-5D

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

審査請求 宗請求 請求項の数10(全 5 頁)

6番地
•
0番地
0番地
i -
夏に続く
i 0

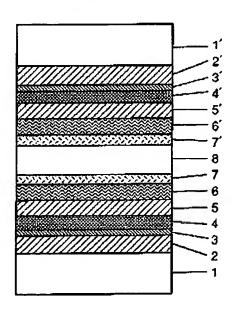
(54)【発明の名称】 情報記録媒体

(57)【要約】

【目的】エネルギビームの照射によって情報の記録が可能な記録膜を用いた光ディスクにおいて、短時間で初期 化を行なう方法を得る。

【構成】記錄機4に接して結晶化しやすい領助層3を設けた。レーザ光照射やフラッシュ光照射により補助層の温度が上昇し、補助層中に多数結晶核が形成される。そして、さらに温度が上昇するとこの結晶核が成長を始め、記錄膜との界面に結晶化質域が達すると、記錄膜も結晶化を開始する。これにより、従来よりも少ない光照射回数ですみ、かつ短時間でディスク全面を初期結晶化することができた。

(図1)



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出類公開

特開平5一:

(43)公開日 平成5年(.

(51)Int.CL5

 FΙ

GIIB 7/24

536 G 7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数|

(21)出頗各号	特頻平4-143963	(71)出願人	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出頭日	平成4年(1992)6月4日		泉京都千代田区神田駿河台四
		(71)出題人	ó00005810
			日立マクセル株式会社
			大阪府茨木市丑寅1丁目1番紅
		(72)発明者	宮内 靖
			東京都国分寺市東恋ケ選(丁)
			株式会社日立製作所中央研究的
		(72)発明者	寺尾 元康
			東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁
			株式会社日立製作所中央研究
		(74)代理人	弁理士 小川 勝男
			ł

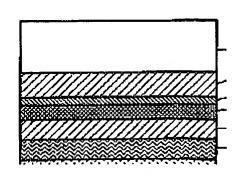
(54) 【発明の名称 】 情報記録媒体

(57)【要約】

【目的】エネルギビームの照射によって情報の記録が可能な記録膜を用いた光ディスクにおいて、短時間で初期 化を行なう方法を得る。

【構成】記錄膜4に接して結晶化しやすい補助層3を設けた。レーザ光照射やフラッシュ光照射により補助層の温度が上昇し、補助層中に多数結晶核が形成される。そして、さらに温度が上昇するとこの結晶核が成長を始め、記錄膜との界面に結晶化領域が達すると、記錄膜も結晶化を開始する。これにより、従来よりも少ない光昭

(図1)



(2)

特闘平5-

2

【特許請求の範囲】

【請求項』】エネルギビームの照射によって情報の記録が可能な記録媒体において、記録膜の少なくとも一部分に接して結助層として結晶化しやすい連続膜あるいは島状の不連続膜を形成していることを特徴とする情報記録 媒体。

1

【請求項2】請求項1において、上記補助層の平均膜厚が記録膜の膜厚の1/100以上1/2以下である情報記録媒体。

【請求項3】請求項1または2において、上記補助層は Seを20原子%以上含んでいる情報記録媒体。

【請求項4】請求項1または2において、上記補助層は 記録購よりもTe含有量が多い情報記録媒体。

【請求項5】請求項4において、上記補助層において下eを70原子%以上含んでいる情報記録媒体。

【請求項6】請求項1または2において、上記補助層と 記録膜との平均組成がGe, Sb, TeかGe, Sb, Te, あるいは1n, Sb Te, に近く、各元素の上記の値から 組成ずれが±10原子%以内である情報記録媒体。

【請求項7】請求項1または2において、上記補助層の 20 結晶化温度が120℃以下である情報記録媒体。

【請求項8】請求項1または2において、上記基板上に保護層を形成し、その上に補助層、記録膜、中間層、反射層の順に補層した情報記録媒体。

【請求項9】請求項1または2において、上記墓板上に 保護層を形成し、その上に補助層、記録膜、中間層、反 射層、最上部保護層の順に積層した構造である情報記録 媒体。

【請求項10】請求項9において、上記記錄媒体を最上部保護層側に接して透明な保護板を密着貼り合わせした後、プラッシュ光照射を保護板側から行う情報記錄媒体。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【産業上の利用分野】本発明はレーザ光等の記録用ビームによって、たとえば映像や音声などのアナログ信号を下M変調したものや、たとえば電子計算機のデータや、ファクシミリ信号やディジタルオーディオ信号などのディジタル情報を、リアルタイムで記録することが可能な情報記録媒体に関する。

このような高速消去可能記録膜を真空蒸 パッタリング法などで形成した直後(as 膜は少なくとも一部分が非晶質状態とな たは準安定な結晶状態となっている。こ の、状態は書き換えを繰り返した後の状態 の繰り返し回数や記録場所によって、記 録・消去・再生特性の違いが生じてくる そこで記録膜を予め一様な状態にしてお とにより、安定な記録が行える。従来は 10 手段として、特開平3-76027号公報記載 レーザなどを用いて全面を結晶化する方 た。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来のi depo.状態の記録膜中の結晶核の数が少さいは結晶核の成長速度が遅かったりず、全な結晶状態にするために、半導体レー・場所に多数回行わなくてはならなかった。イスク全面を初期化するには長時間を要【0004】本発明の目的は、上記従来: 題点を解決し、初期化を短時間のうちに書き換え特性を得るための情報記録媒体にある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上述した。 る問題点を解決するために、本発明で用では、記録膜の少なくとも一部分に接し、結晶核が形成しやすい連続膜あるいは島。 設けた。この時、補助層には作製直後に多数形成されていてもよいし、加熱によたに形成されても良い。すなわち、レー・補助層の温度が上昇するに従って補助層が形成されれば良い。そして、これによが光やフラッシュ光の場合には1回程度が行えるため、従来よりも短時間でディ、化することができる。また、初期化しならに記録できる場合もある。

【0006】ここで、領助層として、 膜(全に結晶化しているか、結晶核が多数存: 40 しい、また、 膜作製直後に結晶核は少な) (2),

【特許請求の範囲】

【語求項1】エネルギビームの無射によって情報の記録が可能な記録媒体において、記録膜の少なくとも一部分に接して補助層として結晶化しやすい連続膜あるいは島状の不連続膜を形成していることを特徴とする情報記録媒体。

【請求項2】請求項1において、上記補助層の平均膜厚が記録膜の膜厚の1/100以上1/2以下である情報記録媒体。

【請求項3】請求項1または2において、上記補助層は 19 Seを20原子%以上含んでいる情報記録媒体。

【請求項4】請求項1または2において、上記補助層は 記録膜よりもTe含有量が多い情報記録媒体。

[請求項5]請求項4において、上記補助層においてTeを70原子%以上含んでいる情報記録媒体。

【請求項6】請求項1または2において、上記補助層と 記録膜との平均組成がGe, Sb, Te, かGe, Sb, Te, あるいは1n, SbTe, に近く、各元素の上記の値から 組成ずれが±10原子%以内である情報記録媒体。

【請求項7】請求項1または2において、上記補助層の 20 結晶化温度が120℃以下である情報記録媒体。

【請求項8】請求項1または2において、上記基板上に保護層を形成し、その上に補助層、記録膜、中間層、反射層の順に積層した情報記録媒体。

【請求項9】請求項1または2において、上記基板上に保護層を形成し、その上に補助層、記録膜、中間層、反射層、最上部保護層の順に積層した構造である情報記錄媒体。

【請求項10】請求項9において、上記記録媒体を最上 部保護層側に接して透明な保護板を密着貼り合わせした 30 後、フラッシュ光照射を保護板側から行う情報記録媒 体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はレーザ光等の記録用ビームによって、たとえば映像や音声などのアナログ信号をFM変調したものや、たとえば電子計算機のデータや、ファクシミリ信号やディジタルオーディオ信号などのディジタル情報を、リアルタイムで記録することが可能な情報記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】結晶-非晶質問の相変化を利用して情報の記録を行う相変化型光ディスクにおいて、記録するレーザ照射時間とほぼ同じ程度の時間で結晶化が行える高速消去可能な記録膜を用いた場合には、一つのエネルギビームのパワーを、いずれも読み出しパワーレベルより高い二つのレベル、すなわち高いパワーレベルと中間のパワーレベルとの間で変化させることにより、既存の情報を消去しながら新しい情報を記録する、いわゆるオーバーライト(重ね音きによる音き換え)が可能である。

このような高遠消去可能記録膜を真空蒸者法あるいはスパッタリング法などで形成した直後(as depo.状態)の膜は少なくとも一部分が非晶質状態となっているか、またば準安定な結晶状態となっている。このようなas depo.状態は書き換えを繰り返した後の状態と異なり、記録の繰り返し回数や記録場所によって、記録感度などの記録・消去・再生特性の違いが生じてくる可能性がある。そこで記録膜を予め一様な状態にしておく(初期化)ことにより、安定な記録が行える。従来は、この初期化の手段として、特開平3-76027号公報記載のように半導体レーザなどを用いて全面を結晶化する方法が行われていた。

2

[0003]

【①①①4】本発明の目的は、上記従来技術における問題点を解決し、初期化を短時間のうちに行いかつ良好な音き換え特性を得るための情報記録媒体を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上述した従来技術における問題点を解決するために、本発明で用いる記録用部材では、記録膜の少なくとも一部分に接して領助層として結晶核が形成しやすい連続膜あるいは島状の不連続膜を設けた。この時、領助層には作製直後にすでに結晶核が多数形成されていてもよいし、加熱により結晶核があらたに形成されていてもよいし、加熱により結晶核があらたに形成されても良い。すなわち、レーザ光が照射され 領助層の温度が上昇するに従って領助層中に多数結晶核が形成されれば良い。そして、これにより、半導体レーザ光やフラッシュ光の場合には1回程度の照射で結晶化が行えるため、従来よりも短時間でディスク全面を初期化することができる。また、初期化しないで最初から正 宮に記録できる場合もある。

【0006】とこで、補助層として、機作製直後かち完全に結晶化しているか、結晶核が多数存在する機が好ましい。また、機作製直後に結晶核は少ないが加熱により結晶核が多数形成される機でも良い。すなわち、結晶化しやすい材料を用いれば良い。例えば、Seを20原子%以上含む膜は、as depo、状態から結晶化しやすくなっている。Se含有量が50原子%以上であればさらに好ましい。この例は、Sbc。TecoSecoなどがあげられる。また、記録機よりもTe含有量が多い膜も同様に結晶化しやすくなっている。この時、Te含有量が70原子%以上の膜を用いた方が好ましい。80原子%以上であればさらに好ましい。

50 【0007】記録膜と補助層との平均組成が、Ge,S

b. Te, あるいはGe, Sb, Te, in, SbTe, などの化台物組成に近いものが書き換え特性などの点で優れている。この時、各元素の組成ずれが±10原子%以内であれば特性には変化ないが、組成ずれが±10原子%以上の場合には、音き換えによる偏折などが生じ書き換え特性が悪くなった。

3

【①①①8】また、補助層の平均膜厚は、記録機の膜厚の1/100以上1/2以下が好ましい。これよりも薄いと結晶核が少ないため記録膜の結晶化を促進する効果がなく、これよりも厚いと記録膜が結晶化しやすくなり過ぎ、記録点寿命が短くなってしまう。特に、補助層の平均機厚が記録機の膜厚の1/20以上1/4以下が特に好ましい。この値は、連続膜の場合でも不連続機の場合でも同じである。

【①①①9】また、結晶化温度が120℃以下の補助層は結晶化しやすいため好ましい。

【①①10】本発明で用いるディスク構造は、基板上に保護層を形成し、その上に補助層、記録膜、中間層、反射層の順に形成した構造が好ましい。補助層と記録膜との界面は連続的に組成が変化していてもよい。

【0011】本発明の記録媒体の初期化方法では、短時間の内に光線(赤外、可視、紫外の少なくとも一種。赤外には遠赤外も含む)を瞬間的に照射するフラッシュ光照射を少なくとも一度は行う方法でも良い。特に、キセノンフラッシュランプを使用するのが好ましい。これらの場合、結助層の無い構造のディスクに比べてフラッシュ光照射回数が少なくて全面結晶化が行えた。ここで、反射層の上に反射防止層を兼ねる最上部保護層を設けた後、この面を透明な保護板と接着層により密者貼り合わせした後、フラッシュ光照射を保護板側から行った方が初率良く初期化が行えた。またこの時、保護板上に密着させて、メッシュ状のシートを置いてフラッシュ光照射を行うことにより、フラッシュ光照射による欠陥の発生を抑制できた。

[①①12] 補助層と記録膜とも結晶成長が極端に起こりやすい場合には、膜作製中あるいは膜作製後、あるいは最初の記録時に結助層および記録膜の結晶化が進み、レーザ照射やフラッシュ光照射等による初期化工程が不要となる。すなわち、膜作製直後の記録膜に直接記録が行えるのである。

[0013]

【作用】結晶化しやすい補助層を設けることにより、従来記録膜の初期結晶化に要していた時間が少なくてすむ。すなわち、初期結晶化のために膜に熱を加えた場合(レーザ照射やフラッシュ光照射等)、まず補助層に結晶核が形成され、かつ、その結晶核から結晶が成長する。そして記録膜中へ更に結晶収長する。これにより、補助層が無い場合に比べて記錄膜全面が結晶化する時間が短確される。

【①①14】益板上に保護層、箱助層、記錄膜、中間

層、反射層の順に積層し、さらに紫外線硬化樹脂の保護 層を塗布した構造の記錄媒体と保護板とを紫外線硬化樹 脳等の接着剤あるいはホットメルト接着剤などにより密 者貼りあわせを行なった後に、基板側からレーザ照射あ るいはフラッシュ光照射を行なう方が欠陥発生が少ない ため好ましい。また、記録媒体同士2枚の密着貼りあわ せを行なったあとで照射を行ってもよい。場合によって は、中間層は無くてもよい。

【①①15】また反射層の上に反射防止層を兼ねる最上 部保護層を設け、この反射防止層側からフラッシュ光照 射を行った場合にも欠陥の発生は抑えられた。

【① 0 1 6】補助層や記録機の結晶核成長が容易で、かつ、結晶成長速度が速い機を用いた場合には、初期化工程が不要になる。

【①①17】記録媒体としてディスク状のみならず、カード状などの他の形態でも良い。

[0018]

【実能例】

〈実施例1〉図1は、本実施例に用いたディスクの構造 断面図の一例を示したものである。まず、案内溝(トラ ック)を育する直径13cm、厚さ1.2cm のポリカーボ ネート基板1上に、マグネトロンスバッタリング法によって厚さ約125nmのZnS-SiO、保護層2を形成した。次に補助層としてTe膜3を3nm形成した。 そしてこの上にGe,Sb,Te,の組成の記録膜4を約25nmの機厚に形成した。次にZnS-SiO、中間層5を約20nmの膜厚に形成した。さらに、この上にA1-Cu反射層6を約100nm形成した。これらの機形成は同一スパッタリング装置内で順次行った。そ30の後、この上に熱外線硬化樹脂層7を塗布した後、ホットメルト接着割8で、同じ構造のもう1枚のディスクとの密着貼りあわせを行った。

【0019】とのようにして作製したディスクの初期化 は次のようにして行った。まず、このディスクを180 Orpmで回転させ、記録トラック上に!m♥の半導体 レーザ光 (波長780mmの連続光) を照射し、自動焦 点合わせおよびトラッキングを行った。そして、らせん 状にディスク内層から外層に向かいながら記録膜が結晶 化するパワー (5mW) の照射を行った。このようにし て、ディスクの内層から外層に向かって全記録トラック を初期結晶化した。実施例のように補助層として結晶核 が形成され易いTeを用いているため、レーザ光1回の 照射で結晶化ができ、従来に比べて大幅に全面初期結晶 化時間が短縮できた。デフォーカスしたレーザ光で初期 結晶化してもよい。ここで、レーザ照射の代わりに図2 に示したフラッシュ光照射装置によって結晶化を行った 方がディスク全面を初期結晶化する時間がさらに短くて すんだ。

[0020] 図2に示したディスク9を透明なガラス板 50 10の上に置き、キセノンランプ11を発光させてディ

(3)

待関平5-

り、Te、あるいはGe、Sり、Te、、In、SりTe、などの化合物組成に近いものが書き換え特性などの点で優れている。この時、各元素の組成ずれが±10原子%以内であれば特性には変化ないが、組成ずれが±10原子%以上の場合には、書き換えによる偏折などが生じ書き換え特性が悪くなった。

【①①①8】また、補助層の平均膜厚は、記録膜の膜厚の1/100以上1/2以下が好ましい。これよりも薄いと結晶核が少ないため記録膜の結晶化を促進する効果がなく、これよりも厚いと記録膜が結晶化しやすくなり過ぎ、記録点寿命が短くなってしまう。特に、補助層の平均膜厚が記録膜の膜厚の1/20以上1/4以下が特に好ましい。この値は、連続膜の場合でも不連続膜の場合でも同じである。

【① ① ○ 9 】また、結晶化温度が 1 2 0 ℃以下の補助層 は結晶化しやすいため好ましい。

【①①10】本発明で用いるディスク構造は、基板上に保護層を形成し、その上に補助層、記録膜、中間層、反射層の順に形成した構造が好ましい。補助層と記録膜との界面は連続的に組成が変化していてもよい。

【①①11】本発明の記録媒体の初期化方法では、短時間の内に光線(赤外、可視、紫外の少なくとも一種。赤外には遠赤外も含む)を瞬間的に照射するフラッシュ光照射を少なくとも一度は行う方法でも良い。特に、キセノンフラッシュランプを使用するのが好ましい。これらの場合、結助層の無い構造のディスクに比べてフラッシュ光照射回数が少なくて全面結晶化が行えた。ここで、反射層の上に反射防止層を兼ねる最上部保護層を設けた役、この面を透明な保護板と接着層により密着貼り合わせした後、フラッシュ光照射を保護板側から行った方が効率良く初期化が行えた。またこの時、保護板上に密着させて、メッシュ状のシートを置いてフラッシュ光照射を行うことにより、フラッシュ光照射による欠陥の発生を抑制できた。

【①①12】補助層と記録膜とも結晶成長が極端に起こ りやすい場合には、膜作製中あるいは膜作製後、あるい は最初の記録時に補助層および記録膜の結晶化が進み、 レーザ照射やフラッシュ光照射等による初期化工程が不 要となる。すなわち、膜作製直後の記録膜に直接記録が 行えるのである。 層、反射層の順に満層し、さらに紫外線 層を塗布した構造の記録媒体と保護板と 脂等の接着剤あるいはホットメルト接着 着貼りあわせを行なった後に、基板側か るいはフラッシュ光照射を行なう方が欠け ため好ましい。また、記録媒体同士2枚い せを行なったあとで照射を行ってもよい。 は、中間層は無くてもよい。

【①①15】また反射層の上に反射防止 10 部保護層を設け、この反射防止層側から 射を行った場合にも欠陥の発生は抑える。 【①①16】補助層や記録膜の結晶核成 つ、結晶成長速度が速い膜を用いた場合。 程が不要になる。

> 【①①17】記録媒体としてディスク状に ード状などの他の形態でも良い。

[0018]

【実施例】

【①①19】とのようにして作製したデは次のようにして行った。まず、このデ心をのようにして行った。まず、このデ心をpmで回転させ、記録トラック上にレーザ光(波長780nmの連続光)を 点合わせおよびトラッキングを行った。 状にディスク内圏から外圏に向かいなが化するパワー(5mW)の照射を行った。 でディスクの内圏から外圏に向かって (4)

特闘平5-342629

スク9にフラッシュ光を1回照射した。この時のフラッ シュ光は反射鏡12で反射され、ディスク全体に比較的 一様に照射される。キセノンランプ11の発光時間は、 半値帽で2msと短いため、基板が変形することはな Ļs.

5

【①①21】この時の、フラッシュ光の平均照射エネル ギとディスクの墓板側から光を入射させた場合のディス クの反射率との関係を調べた。ここで平均照射エネルギ とは、キセノンランプ11の発光効率を90%、反射鏡 %とした場合の、ディスク面における平方cmあたりの平 均照射エネルギ値 (P) を示している。 ただし、 これろ の値は反射鏡の反射率などの値が正確にはわからないの で誤差を含んだ値である。式で表わすと、P={(投入 エネルギ)×(キセノンランプの発光効率)×(i).5 + () .5 × 反射鏡の反射率) × (ガラス板の透過率)] /ディスクの表面論となる。

【0022】平均照射エネルギが2.5 ジュール程度以 上においてディスクの反射率がほぼ一定となり、確実な 結晶化が行えることがわかった。結助層が無いディスク 20 間が短くてすむ利点がある。 では、3.5 ジュール/平方に収上のフラッシュ光照射 が必要であった。

【0023】フラッシュ光照射により充分結晶化させた ディスクの書き換え回数とC/N(搬送波対雑音比)と の関係を調べた。ここでは、既存の情報を消去しながら 新しい情報を記録する、いわゆる、ワンピームオーバー ライト記録波形で書き換えを行った。

[0024]

おき換え回数	C/N
初回記錄	52.1dB
- -	52.0dB
南回	52.2dB
一千回	52.1dB
一万回	52.1dB
十万回	52,0dB

この結果より、補助層を用いたディスクは初回記録およ び多数回書き換え後においてC/N変化はほとんどない ことがわかった。

【0025】本実施例では、箱助層としてTeを用いた が、Seを20原子%以上含む膜を用いても結晶化しや 40 すくなっている。例えば、SbTeSe系において、初 期化をしないでas depo.状態の膜に初回記録した場合の C/Nは下記のような結果となった。すなわち、Se含 有量が50原子%以上であればさらに好ましい。

[0026]

Se含有置	初回C/N
1 () 原子%	35dB
2 i) 原子%	4 5 d B

•
47 d B
48db
50 d B
50 d B

また、記録膜よりもTe含有量が多い膜も同様に結晶化 しやすくなっている。この時、Te含有量が70原子% 以上の膜を用いた方が好ましく、80原子%以上であれ ばさらに好ましい。

【0027】補助層の平均膜厚は記録膜を結晶化させる 12での反射率を80%、ガラス板10の透過率を96 10 のに適当な、1/100以上1/2以下が好ましい。こ れよりも平均膜厚が薄いと結晶核が少ないため記録膜の 結晶化を促進する効果がなく、これよりも厚いと記録膜 が結晶化しやすくなり過ぎ、記録点寿命が短くなってし まう。特に、補助層の平均膜厚が記録膜の膜厚の1/2 ①以上1/4以下が特に好ましい。この値は、連続膜の 場合でも不連続膜の場合でも同じである。

> 【0028】本実施例では、レーザ光源として半導体レ ーザを用いたが、スポット径の大きいアルゴンレーザを 用いてもよい。この場合はディスク全面を結晶化する時

> 【0029】記録膜と反射層との間の保護層がない構造 としても、少し再生信号が小さくなり、書き換え可能回 数が減少したが同様の効果があった。

【① 030】反射層の上に反射防止層を設けた後、この 面と透明な保護板と接着層により密着貼りあわせした 後、フラッシュ光照射を保護板側から行った方が効率良 く初期化が行えた。またこの時、保護板上に密着させ て、メッシュ状のシートを置いてフラッシュ光照射を行 うととにより、フラッシュ光照射による欠陥の発生を抑 30 制することができた。

[0031]

【発明の効果】本発明によれば、記録膜に接して結晶化 しやすい結助層を設けたため、ディスク全面を初期結晶 化する時間が少なくてすんだ。また、結晶成長速度の速 い記録膜及び補助層を用いた場合には、初期化工程が不 要となった。また、本発明は、ディスク状のみならず、 カード状などの他の形態の記録膜の初期化にも適用可能 である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例のディスクの構造断面図。

【図2】フラッシュ光照射装置の説明図。

【符号の説明】

1、11 …ポリカーボネート基板、2、21 …2nSー SiO,保護層、3,3′…Te補助層、4,4′…G e,,Sb,,Te,,記錄膜. 5,5'…ZnS-SiO, 中間層、6,6′---AI-Cu反射層。7---紫外線硬化 **参鵬保護層、8…ホットメルト接着層。**

(4)

特闘平5-

5

スク9にフラッシュ光を1回照射した。この時のフラッシュ光は反射第12で反射され、ディスク全体に比較的一様に照射される。キセノンランプ11の発光時間は、半値帽で2msと短いため、基板が変形することはない。

【① 021】との時の、フラッシュ光の平均照射エネルギとディスクの基板側から光を入射させた場合のディスクの反射率との関係を調べた。ここで平均照射エネルギとは、キセノンランプ11の発光効率を90%、反射鏡12での反射率を80%、ガラス板10の透過率を96%とした場合の、ディスク面における平方cmあたりの平均照射エネルギ値(P)を示している。ただし、これらの値は反射鏡の反射率などの値が正確にはわからないので誤差を含んだ値である。式で表わすと、P=[(投入エネルギ)×(キセノンランプの発光効率)×(0.5+0.5×反射鏡の反射率)×(ガラス板の透過率)]/ディスクの表面積となる。

【①①23】フラッシュ光照射により充分結晶化させたディスクの書き換え回数とC/N(搬送波対雑音比)との関係を調べた。ここでは、既存の情報を消去しながら新しい情報を記録する、いわゆる、ワンビームオーバーライト記録波形で書き換えを行った。

[0024]

事 参 換 え 回 数	C/N
初回記錄	52.1dB
- - =	52.0dB
百回	52.2dB
一千国	52.1dB
一万回	52.1dB
+ 声向	52.0dB

この結果より、補助層を用いたディスクは初回記録および多数回書き換え後においてC/N変化はほとんどない ことがわかった。

【0025】本実施例では、補助層としてTeを用いたが、Seを20原子外以上含む膜を用いても結晶化しや 40

30原子%47dB40原子%48db50原子%50dB60原子%50dBまた、記録膜よりもTe含有置が多い膜

また、記録膜よりもTe含有質が多い膜 しやすくなっている。この時、Te含有: 以上の膜を用いた方が好ましく、80原 ばさらに好ましい。

【0027】補助層の平均膜厚は記録膜-16 のに適当な、1/100以上1/2以下: れよりも平均膜厚が薄いと結晶核が少な 結晶化を促進する効果がなく、これより が結晶化しやすくなり過ぎ、記録点寿命: まう。特に、補助層の平均膜厚が記録膜の以上1/4以下が特に好ましい。この: 場合でも不連続膜の場合でも同じである。 【0028】本実施例では、レーザ光源 ーザを用いたが、スポット径の大きいて、 用いてもよい。この場合はディスク全面・ 20 間が短くてすむ利点がある。

> 【0029】記録膜と反射層との間の保 としても、少し再生信号が小さくなり、 数が減少したが同様の効果があった。

【①①30】反射層の上に反射防止層を計画と適明な保護板と接着層により密着貼後、プラッシュ光照射を保護板側から行く初期化が行えた。またこの時、保護板で、メッシュ状のシートを置いてフラックとにより、プラッシュ光照射による。 30 制することができた。

[0031]

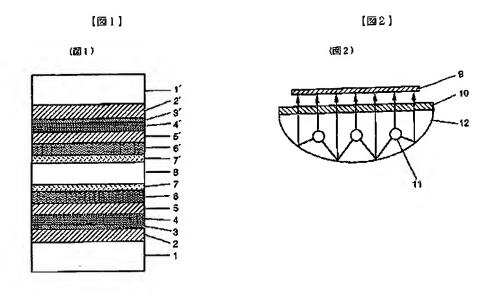
【発明の効果】本発明によれば、記録膜しやすい補助層を設けたため、ディスク: 化する時間が少なくですんだ。また、結い記録膜及び補助層を用いた場合には、は 要となった。また、本発明は、ディスク: カード状などの他の形態の記録膜の初期である。

【図面の簡単な説明】

【図1】玄発明の寒齢例のディスクの横

(5)

特闘平5-342629



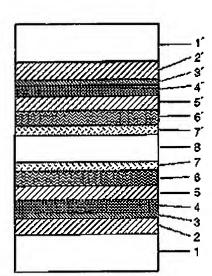
フロントページの続き

(72)発明者 阿率 成範 東京都国分寺市京恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

(5) 特関平5-

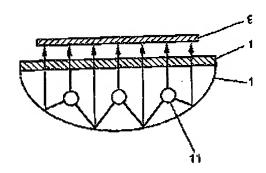
[図1]

(図1)



【図2】

(國2)



フロントページの続き

(72)発明者 岡峯 成範

東京都国分寺市京恋ケ経1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内